PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-153266

(43)Date of publication of application: 15.06.1989

(51)Int.CI.

B24B 37/04 H01L 21/304

(21)Application number: 62-311194

(71)Applicant: SHINETSU ENG KK

NAOETSU DENSHI KOGYO KK

(22)Date of filing:

08.12.1987

(72)Inventor: MIZUSHIMA TOYOHIRO

NISHIZAWA TATSU

KAWAMOTO TAKAYOSHI

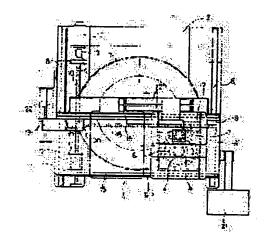
SATO SHIGEKI

(54) POLISHING DEVICE OF SEMICONDUCTOR WAFER

(57) Abstract:

PURPOSE: To polish a wafer uniformly and enhance the flatness of the wafer by providing a wafer supporting section movably in the X and Y axis directions on a surface plate.

CONSTITUTION: The quantity of motion is input by an operation control system 21 beforehand. In the next step, a wafer supporting section 4 capable of rotation caused by an a.c. servo motor 7 is made of move on a surface plate 1 for polishing based on the input data by the motion of each of servo motors 12 and 18 of moving means 5–1 and 5–2 in the direction of the X and Y axis. Thus, an wafer (a) pressedly supported to the surface plate 1 by the plate of the wafer supporting section 4 moving on the surface plate 1 drawing a locus (for example, 8) is polished uniformly on this surface plate 1 making the flatness excellent.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

. ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 153266

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)6月15日

B 24 B 37/04 H 01 L 21/304 Z-7712-3C B-8831-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

44発明の名称

半導体ウェーハの研磨装置

到特 願 昭62-311194

❷出 願 昭62(1987)12月8日

⑩発明者 水島

卷 弘

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越エンジニア

リング株式会社新潟事業所内

⑪発 明 者 西 沢

鼅

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越エンジニア

リング株式会社新潟事業所内

⑪出 顋 人 信越エンジニアリング

株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

⑪出 願 人 直江津電子工業株式会

社

砂代 理 人 弁理士 早川 政名

最終頁に続く

新潟県中頭城郡頭城村大字城野腰新田596-2番地

明 梅 湾

1、発明の名称

半導体ウェーハの研密装置

2. 特許請求の範囲

定盤と、その定盤表面に圧接されるウエーハを保持する白転手段を備えたウエーハ保持部とから成り、そのウエーハ保持部を、定盤表面上をX・Y方向に移動白在としたことを特徴とする半導体ウエーハの研防装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体ウエーハを研磨する研磨装置に関する。

(従来の技術とその問題点)

従来、シリコンウェーハなどの半導体ウェーハは、ラッピング。化学エッチング、そしてその表面を研磨シートと延祉スラリーで研磨する扱面加工が半導体製造の簡単型として施されている。その扱画加工を行なう従来の装置は、半導体ウェー

ハエ 又を抱着ない。 一と、 が一と、 のので、 とのでは、 ののでは、 ののでで、 ののでは、 のので、 ので

本発明は上述の如き従来の事情に鑑み、定義に対し半導体ウエーハを圧接保持するウエーハ保持 部を、定義表面上を任意の執跡を描いて動かすこ とが出来る研磨装置を提供することにある。

(発明の構成)

上記目的を選成するために本発明が講じた技術 的手段は、定義と、その定義表面に圧集されるウ エーハを保持する自転手段を備えたウエーハ保持 部とから成り、そのウエーハ保持部を、直交させ て配設した移動手段によって定憶表面上をX・Y 方向に移動自在とすることを特徴とする。

(作用)

上記録成によれば、ウエーハ保持部は直交させて配置されたX方向の移動手段と、Y方向の移動手段の移動量の設定によって定盤上を任意の執路を描いて動くことになる。

(実施例)

ドレール15、15°と平行ならしめて架設され、そのY 物ポールネク16と場合するナット部材17がウェーハ侵持部4に固着されている。又、Y 輸ポールネク16はX 物ポールネク10と四様 A C サーボモータ18にカップリング19及びサポートユニット20を介して接続され、A C サーボモータ18の作動により四転するようになっている。 圏中、21は操作制算盤、22、22°は A C サーボモータ12、18に接続された電気コードの処理カパーで、 X 方向容夠手段5-4・ Y 方向容夠手段5-4・ の作動に伴なって仲稼するようになっている。

以上の知さ構成により、予め操作制御器によって X 方向及び Y 方向の動き最も入力することにより、ウェーハ保持部4は X 方向移動手段 5 ~ と Y 方向移動手段 5 ~ の作動によって定盤 1 上を 分したデータに基づいて移動し、ウェーハ 保持 部 は 出来る。即ち、ウエーハ 保持 部 4 の 移動 軌路 としては 別えば 8 字形守が挙げられる。 (発明の効果)

本発明の研密装置は以上詳述した蛆く、定響と、

構成されている。

上記又方向移動手及54の左右のスライドや9。
9°にはY方向移動手及54の前後のガイドレール15。15°が横架固定され、その前後のガイドレール15。15°上に移ってウエーハ保持部4がスライド自在に載录促発されると共に、左右のスライドや9。9°間に移ってY他ボールネジ16がガイ

その定義表面に圧接されるウエーハを保持する自転手段を増えたウエーハ保持部を、定盤表面上を X・Y方向に移動自在としたものであるから、ウ エーハ保持部を定盤上で任意の執跡を扱いて多か すことができ、それにより均一に研磨できて高い 早辺度のウエーハを得ることが出来る。

4. 包責の賃単な説明

関値は本発明の実施機を示し、第1関は平面圏、第2関は一部切欠正面圏、第3関はウエーハ保持 都を移動させた状星の平面段である。

國中

1:定 類 4:ウェーハ保持部 5:存動手段 5-1:X方向移動手段

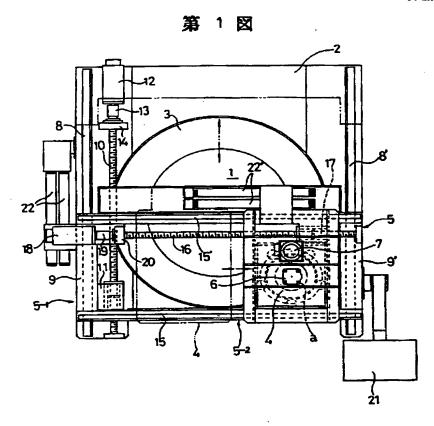
5 a: Y方向移動手段

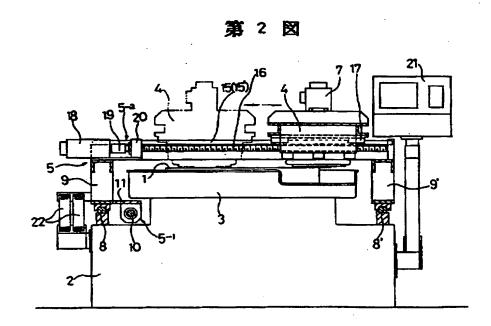
特許出職人 信越エンジニアリング株式会社

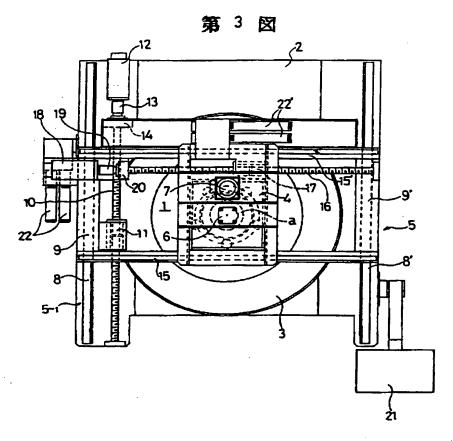
特許出顧人 直江泽電子工浆株式会社

代理人 早川 査









第1頁の続き ②発 明 者 川 本 孝 善 新潟県中領城郡領城村大字城野腰新田596-2番地 直江 津電子工業株式会社内 ②発 明 者 佐 藤 茂 樹 新潟県中領城郡領城村大字城野腰新田596-2番地 直江 津電子工業株式会社内